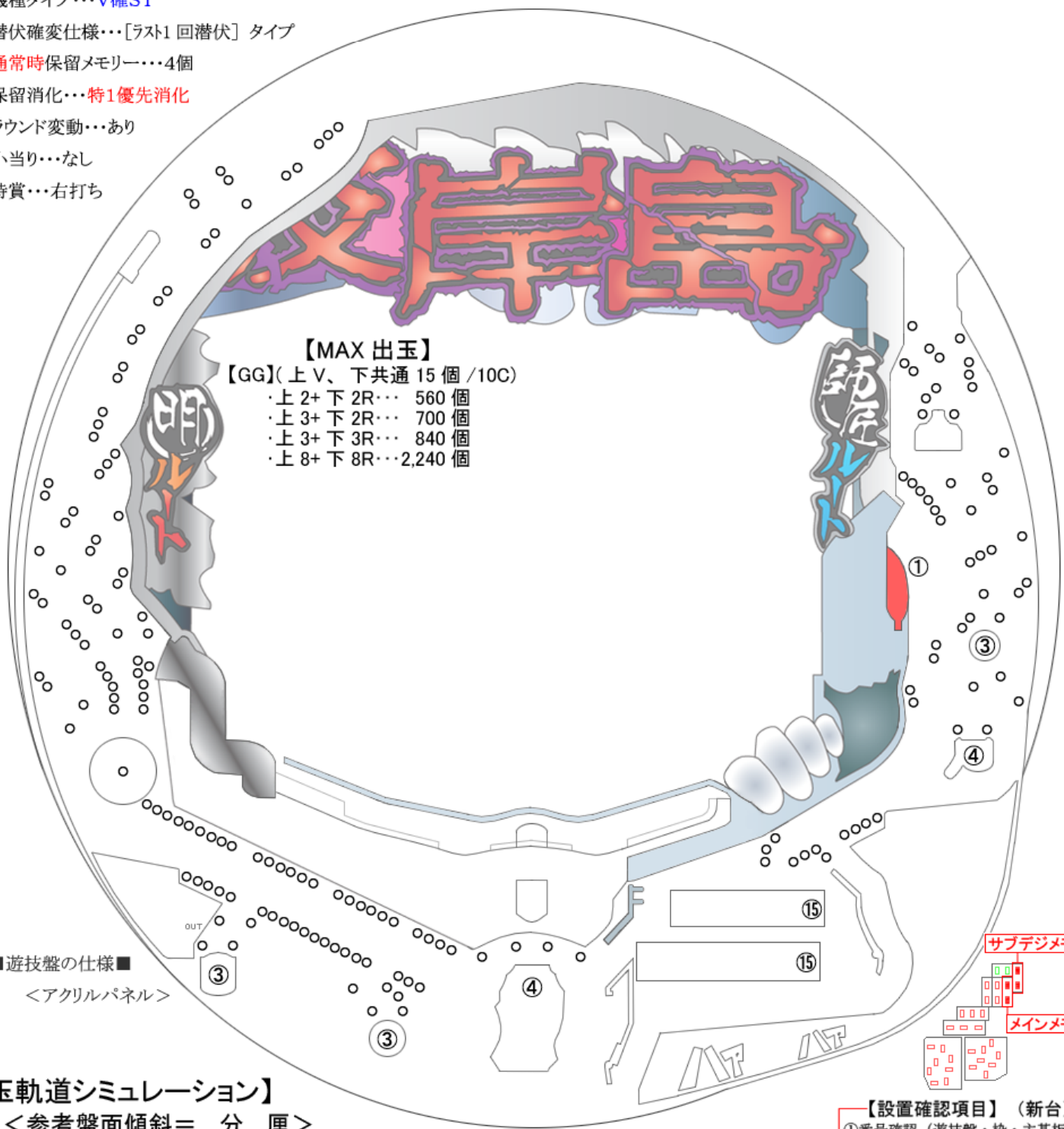


CR 彼岸島デラックス (サンセイ R&D)

【GG】 確率 = 1/256.0 確変 = 80.0%(ST=101) < 特図 1 > · 0.0% < 特図 2 >

電サポ = · ST 中 / 100 回 · 通常後 / 0 / 100 回 賞球 = 4&1&4&3&15&15

- 機種タイプ...V確ST
- 潜伏確変仕様...[ラスト1回潜伏]タイプ
- 通常時保留メモリー...4個
- 保留消化...特1優先消化
- ラウンド変動...あり
- 小当たり...なし
- 特賞...右打ち



【MAX 出玉】
【GG】(上 V、下共通 15 個 / 10C)
 · 上 2+ 下 2R... 560 個
 · 上 3+ 下 2R... 700 個
 · 上 3+ 下 3R... 840 個
 · 上 8+ 下 8R... 2,240 個

■遊技盤の仕様■
 <アクリルパネル>

【玉軌道シミュレーション】
 <参考盤面傾斜 = 分 厘>

【設置確認項目】 (新台)

- ①番号確認 (遊技盤・枠・主基板)
- ②主基板 (かしめ・封印シール)
- ③払出基板 (ケース破損・開封)
- ④その他基板 (破損・開封・コネクタ)
- ⑤遊技釘・風車 (本数・形状・材質)
- ⑥発射装置 (実発射にて確認)
- ⑦払出装置 (実入賞の払出にて確認)
- ⑧図柄作動確認 (液晶・メイン・サブ)

【点検確認】 (部品)

- | | |
|---|--|
| <p>A : 製造番号・番号票の点検
 1: 遊技盤番・2: 枠・3: 主基板</p> <p>B : 主基板等の点検
 4: 主基板のケース異常・開封
 5: 主基板の形状異常・異物
 6: 払出基板のケース異常・開封
 7: 払出基板の形状異常・異物
 8: ロムの形状・装着異常</p> <p>C : 形状異常・異物の点検
 9: 周辺基板・10: 中継端子板
 11: 外部端子板・13: コネクタ
 12: ユニット接続端子板・14: 配線
 15: 裏バック・16: 遊技くぎ及び風車
 17: 上下皿</p> | <p>D : 発射装置の点検 (確認)
 18: タッチセンサー作動確認
 19: 発射個数・20: 球飛び位置</p> <p>E : 遊技基本動作の点検 (確認)
 21: 入賞賞球数・22: 最大入賞数
 23: 役物作動・24: 図柄表示作動</p> <p>F : その他の点検
 25: 全ての接続箇所点検
 26: スピーカーの作動確認
 27: 各種ランプの点灯確認</p> |
|---|--|